PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03018806 A

(43) Date of publication of application: 28.01.1991

(51) Int. Cl

G02B 6/42

H01S 3/18

(21) Application number:

01152211

(22) Date of filing:

16.06.1989

(71) Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH

CORP < NTT>

(72) Inventor:

TERUI HIROSHI

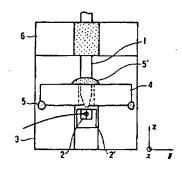
(54) SEMICONDUCTOR LASER MODULE

(57) Abstract:

PURPOSE: To accurately position the above module with high accuracy of submicron order at a high yield by specifying the center line average surface roughness of the adhering surfaces of 1st and 2nd fixing blocks.

CONSTITUTION: The center line average surface roughenes Ha on the adhering surfaces of the 1st fixing block and the 2nd fixing block is specified to $0.3\mu m < Ha < 6.0\mu m$. The average surface roughness Ha of the adhering surfaces of the 1st, 2nd fixing blocks 3, 4 is maintained in the specified range in such a manner, by which adhesives 5, 5' infiltering the spacing between the two fixing blocks 3, 4 are prevented from acting as a lubricant. Sufficient friction force is obtd. when the two fixing blocks 3, 4 are brought into pressurized contact with each other. The generation of the misregistration at the time of the shrinkage of the adhesives 5, 5' on curing is prevented in this way.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio



⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-18806

®Int. Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成3年(1991)1月28日

G 02 B 6/42 H 01 S 3/18 8507-2H 7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

Q発明の名称 半導体レーザモジュール

②特 顋 平1-152211

②出 頭 平1(1989)6月16日

创発 明 者 照 井

博 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

创出 願 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

四代 理 人 弁理士 中村 純之助

明相事

- 発明の名称
 半導体レーザモジュール
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 国体の所定の位置に設置した半導体体体体と、 生、 先端にレンズ部を借え、上記半導体と、 がと光学的に結びの近路を開え、 がと、 がと、 がと、 がのでは、 がのでは、 がのでは、 がのでは、 がのでは、 がのでは、 がのでは、 がいのでは、 がいるでは、 はいないるでは、 はいないなが、 はいなが、 はいなが、

特部とを有する半導体レーザモジュールにおいて、上記第1と新2の固定用ブロック接着面の中心線平均表面組さ Haが、

0.3 m < Ha < 6.0 m

であることを特徴とする半導体レーザモジュ ール。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光通信や光情報処理の分野で、光源 として用いられるファイバ付半導体レーザモジュ ールに関するものである。

(従来の技術)

ファイバ付半導体レーザモジュールとしては、 第2回に示すような先球光ファイバ1を用いたものが検討されている(特顧昭63-309879 号公性)、上記先球光ファイバ1は半導体レーザ (LD)2との結合効率として、2~4dBと高 結合効率が得られるため、これを用いれば、安価 でかつ小型高性能なファイバ付半導体レーザモジ ュールが実現できる。しかし、上記先球光ファイ パ1を用いる方法は、位置決め固定に高精度を要 するという問題があった。第3回および剪4回は、 免据波量1.3 m、放射半低全角(FWIM) 8→ (第2回のx方向) 8*(第2回のy方向) が各 430度、23度のInGaAsP半導体レーザ2 と、先端球半径R=10mの先球光ファイバ1 (ルーモード) との結合効率の距離依存性を示す 図である。第3図は光韓方向(2翰)の距離依存 性であり、半導体レーザ2と先球ファイバ1との 距離Az=11mので最大結合効率(56%、 2,5dB) が付られ、1dBトレランス(1dB劣 化許容位置ずれ量)は第3回からま4.5点であ ることがわかる。一方、第4回はΔェニ11㎞の 場合の光軸に垂直な方向(第2回におけるx,y 方向)の結合効率の距離依存性である。図から明 らかなように ldRトレランスは±0.8mである。 光韓方向の14Bトレランス±4.5 畑は、はんだ あるいは接着剤や溶接等を用いた位置決め過定作 業で十分実現できる。しかし、光軸に垂直な方向

要求されるため、第2回に示す従来例ではつぎに 示すような工夫をしていた。すなわち、飢2因に 示すように、半導体レーザ2の近傍に属体7と一 体化された第1の固定用プロック3を設け、一方、 先球ファイバ1の側にも先端のレンズ部近傍を、 光ファイバ挿入固定穴に接着削5′で接着した第 2の固定用ブロック4を設けている。位置合わせ 作車ののち、図の一1方向に先はファイバーを抑 付けて、飢1の間定用ブロック3に煮2の間定用 ブロック4を圧着固定し、その独両関定用ブロッ ク型を接着刑ちで固定していた。すなわち、位置 固定作業時の接着剤の硬化収縮等に起辺する位置 ずれを、上記両プロック3および4間の承抜力に よって防止しようとするものであった。第2の光 ファイパ保持部6は、系外からの外力がファイバ を介して先端レンズ部に及ぶのを貼ぐためのもの である.

(発明が解決しようとする課題)

上記従来技術においてはつぎのような問題があった。すなわち麝5回に示すように、第1の固定

用ブロック3に第2の固定用ブロック4を圧着例定したのち、両ブロック間に接着削5を効布すると、表面限力によって接着削5が両ブロック3、4の間に入り込み、これが潤滑剤の作用をして両ブロック間の原体力を著しく低減させてしまうという問題点があった。したがって、接着用が似化する過程で位置ずれを生じやすく、数品少留りがよくなかった。

についてはサブミクロン(±0.8m)の特度が

本発明は、先球光ファイバと半導体レーザとの 間に位置決めが高精度にでき、安価で小型、かつ 高性館なファイバ付半導体レーザモジュールを抄 ることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

上記目的は、第1の固定用ブロック3と第2の固定用ブロック4との接着面における、中心線平均表面組さHaを0.3 ma<Ha<6.0 maとすることにより達成される。

(作用)

従来技術では第1の固定用ブロックと第2の固定用ブロックとの扱う回を、平面に仕上げて圧着

因定したのち接着していたが、第1 および第2 の 固定用ブロック間の摩擦力が十分でなく、接着剤 が硬化収納する際に位置ずれを生じていたが、本 発明では上記第1 と第2 の固定用ブロック接着面 の平均災面相さを一定範囲に保持したために、両 固定ブロックの隙間に浸入した接着剤が潤滑剤と なることなく、上記の両固定用ブロックを圧着す ることにより十分な摩擦力が得られ、接着剤の硬 化収縮に膜して位置ずれが生じるのを防止するこ とができる。

(家族例)

つぎに本発明の実施例を図面とともに説明する。 第1回は本発明による半導体レーザモジュールの 一実施例を示す平面図である。まず、斜ータング ステン (Cul 0% - W 8 0%) 合金の角神を、 切削加工によって第1図に示すように、第1の周 定用ブロック 3 および第2の光ファイパ固定部 6 が一体化された枠違の形状に加工したのち、上記 第1の固定用ブロック 3 の複岩面以外の部位に金 メッキを施して個体7を作製した。一方、厚さ 300㎞の石英板に超音波加工もしくはCO.レ ーザ加工によって直径150~200mの光ファ イバ保持用穴をあけた第2の固定用プロック4を 作製した。つぎに、上記が1および第2の固定用 ブロックの接着面に、 粒皮 # 3 0 0 0 ~ 4 0 0 0 番のダイヤモンド粉末の帆射加工を施し、所図の 租さに加工した。つぎに発掘改長1.3m、放射 半塩全角 (FWHM) 0.、0mが各々30度、2 3度のInGaAsPレーザ2をヒートシンク2' を介して上記国体での所定の部位に、第1回のよ うに設置した。つぎに上記レーザ2の発光面を上 にして微動台上に重力方向に平行に以底し、第1 の固定用プロック3の接着面上に、第2の固定用 ブロック4である光ファイバ保持用穴を有する石 英板を、接着面を下にして置いた。つぎに重力方 向と平行に敬助台に設置した先碌ファイバーを、 上方が第2の固定用ブロック4の光ファイバ固定 用穴を通し、半導体レーザ2との最適結合位置に 合わせたのち、第2の固定用ブロック4である石 英板のファイパ固定用穴に、エポキシ樹脂もしく

は無外線硬化樹脂を注入硬化させ、先駆ファイバ1と第2の固定用ブロック4を接着した。つぎに再度最大結合効率に関鍵した後、先球ファイバ1を z 前のマイナス方向に変位させ、鄧2の固定用ブロック3に圧着した。可能に、両固定用ブロック3、4間にエポキン樹脂もしくは無外線硬化樹脂を注入硬化させて、半部体レーザ2と先駆ファイバ1の位置関係を固定した。最後に、第2の光ファイバ付半導体レーザモジュールを完成した。

上記過程に基づいて、第1、第2の固定用プロックの接着面における裏面組さを変えたモジュールを10種類作数し、半導体レーザ2と先球ファイバ1との結合効率の変化を関べた。10種類のモジュールの接着面における中心線平均組さ Haはつぎの通りである。Ha=0.01、0.3、0.5、0.9、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0 血(中心線平均組さは、「機械光学便智」日本機械学会著ならびに発行、昭和48年

6月15日現行、pp.17~176秒照)。その結果、接着面の中心爆平均粗さHeが0.3をこえ0.6 m未満のサンプルでは、結合効率の変化が観測されなかった。一方、Haが0.3 m未満の場合は、両因定用ブロックを圧着固定する工程では結合効率の低下がなかったが、両因定用ブロック間に接着例を注入硬化させる工程で0.3~0.9 dBの結合効率低下が顕調された。また、Heが6mを超える場合は、両固定用ブロックの圧者工程で0.3~1.5 dBの結合効率の低下が顕られたが、接着無法入硬化工程では結合効率の低下がなかった。以上の結果から、接着面の製面和さHeを20.3~0.6 mの間に設定すれば、無変位限定を実現できることが判った。

(発明の効果)

上記のように本発明による半海体レーザモジュールは、 国体の所定の位置に設置した半海体レーザと、 先端にレンズ部を個え、 上記半導体レーザと光学的に結合した先球光ファイバと、 上記半導体レーザの近傍に光軸と返直な接着面を有し、 か

つ上記接着面が上記半導体レーザの発光面よりも 所定の距離だけ前方に位置するように設置した第 1の固定用ブロックと、光軸に平行な光ファイバ 挿入協定穴と光輪に重直な接着面を僻え、上記接 **着面が第1の固定用プロックに固定されるととも** に、上記光ファイバ挿入園定穴に接着剤で上記先 球光ファイバのレンズ部近傍を保持した、寛2の 固定用ブロックとからなる野1の光ファイバ保持 部と、該第1の光ファイバ保持部より所定の距離 だけ前方に設けた第2の光ファイバ保持部とを有 する半導体レーザモジュールにおいて、上記第1 と第2の固定用プロック接着面の中心44平均表面 狙さHaが、0.3 mくHaく6.0 mであることに より、サブミクロン精度の高精度な位置決めが、 少聞りよく実現することができる。また、第1、 第2両囚定用プロック間の接着制に対する面積が 増えるため、接着強度が増し借頼性を高めること ができ、商性値でかつ安価なファイバ付半導体レ ーザモジュールを摂ることが可能である。

4. 図面の簡単な説明

剪1回は本発明による半導体レーザモジュール の一実施例を示す平面図、第2図は従来の半事体 レーザモジュールを示す料批図、第3回は本発明 レーザと先輩ファイバとの結合効率の光効に平行 な方向の距離依存性を示す図、類4回は半導体レ ーザと先球ファイバとの結合効率の光顔に重直な 方向の距離依存性を示す図、第5回は従来モジュ ールにおける接着剤の堕布状況を示す図である。

1…先球光ファイバ 2…半導体レーザ

3…第1の固定用プロック

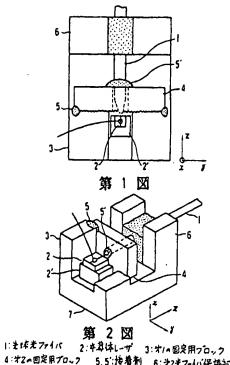
4… 第2の固定用ブロック

5、5′…接着刺

6… 第2光ファイバ保持部

7… 個体

特路山闊人 日本電信電話株式会社 代理人并理士 中村 純之助



4:オ2の回定用ブロック 5,5: 持着剤 6:オ2光ファイバ保持部 7:医体

